超短パルスレーザ微細加工の最適加工条件探索に関する研究

地方独立行政法人岩手県工業技術センター 機能表面技術部 主任専門研究員 目黒和幸 (平成 23 年度一般研究開発助成 AF-2011216)

キーワード: 超短パルスレーザ、微細加工、金属加工

1. 研究の背景と目的

従来の Nd:YAG レーザや CO₂ レーザを用いた加工と比 べて、超短パルスレーザによる加工では熱影響が少なく^[1] 微細加工が可能であることや透明体の表面あるいは内部 への加工が可能など産業応用上非常に魅力的な加工手法 である。これまでの超短パルスレーザ光源としては主に研 究用として使われている Ti:Sapphire レーザ(波長 800 nm 付近)を用いた報告例が中心であった。近年、産業用に開 発された高安定・高出力・高効率な Yb 系超短パルスレー ザ(波長 1,030 nm)が普及し始めているものの、これらの レーザを用いた際の各種素材に対する最適加工条件はま だ十分に調査されていない。

レーザ加工においては、照射フルーエンス(J/cm²)に対 する除去体積を計測することで加工除去能や加工閾値の 評価を、ビームスポットの重なり量(移動速度・繰返し周 波数)を変化させて加工精度および熱影響範囲(HAZ: Heat Affected Zone)の評価を行うのが一般的である。超 短パルスレーザ加工の場合には、これらに加えて HAZ の 形成に対するパルス幅の影響についての調査が重要であ る。これは、パルス幅が電子-格子間衝突緩和時間(Terp) よりも短い場合に格子系に効率良くエネルギーが投入さ れる¹²ため、数 ps を境にして HAZ の様相が変化すること が考えられるためである。また、超短パルスレーザ加工で は、低フルーエンス領域で高精度の加工が可能であるもの のアブレーションレートが低く、高フルーエンス領域では 熱影響が大きくなることから、パルス幅・繰返し周波数・ 照射パワー・走査速度など多くのレーザ加工パラメータの 最適値を見出すことが必要である。

そこで本研究では、シリコン、金属、合金に対して、各 レーザ加工パラメータを変化させた際に加工レートおよ び精度、加工部周辺の HAZ について系統的に調査を行い、 最適加工条件の探索を行った。

2. 実験

超短パルスレーザによる微細加工実験には、(株)ラステック 社製の LPF-2 を使用した。搭載されているレーザ発振器は、 最大出力 4 W、中心波長 1,030 nm の Yb:KGW レーザ (Light Conversion 社, PHAROS-4W)である(図.1)。このレ ーザは、fs 発振したレーザ光をチャープパルス増幅する際、 再生増幅部で繰返し周波数を1~200 kHz、パルス圧縮器で パルス幅を259 fs~10 ps の範囲に可変できる。レーザ光は 可変アッテネータでパワーを調整した後、空間フィルターによ るビーム整形とビーム・エキスパンダーによるビーム径調整を 経て、レンズで集光されて試料表面へ照射される。集光レンズ は対物レンズ(ミツトヨ M Plan Apo NIR 10×, f = 20)とf-0レ ンズ(ジオマテック FT-100, f = 101.3)を、ビーム走査はガル バノスキャナ(最大 4,000 mm/s)と XY ステージ(最大 200 mm/s)を使い分けることが可能であるが、本研究ではすべて の実験において対物レンズによる集光とXYステージによる走 査を選択した。

加工対象は、MEMS や電子デバイスで多用されるシリコン と、耐食性・耐熱性等に優れるニッケル基合金材料を準備し



図.1: 超短パルスレーザ発振器の写真

た。シリコンは、厚さ0.75mmのn型Si(100)ウェハをSPM 洗浄した後、バッファードフッ酸(BHF)で酸化膜を除去し たものを用いた。金属試料は、厚さ0.1mmの板材を機械 的に切断し、中性洗剤および有機溶媒による脱脂洗浄した ものをガラス板上へワックス固定したものを用いた。

3. 結果と考察

3.1 シリコンの加工結果

図.2 に高フルーエンス領域(< 10 J/cm²)において溝加 工を行った際の典型的な加工痕の SEM 像を示す。この電 子顕微鏡像はレーザ加工後に試料を純水および有機溶媒 中で超音波洗浄してから観察を行ったものであり、加工溝 内部および周辺部に強固に付着したデブリの存在が確認 できる。Si 表面にアブレーション閾値を超えたレーザ光 を照射すると、多光子吸収イオン化を引き金に逆制動放射 による電子加速と衝突イオン化でアバランシェイオン化 を生じる^[3]ことで Si が激しく蒸発除去される。レーザビ ームの強度プロファイルはほぼガウス分布形状(M²<1.2) をしているため、V字状の溝が形成されている。加工溝の 周辺にはコントラストが違って見える部分が見られるが、 表面形状は未加工部と同じ高さで平坦性を保っている。こ の領域はレーザパルス継続中の急激な温度上昇とレーザ パルス終了後の急冷によってSiがアモルファス化[4,5]した ため、電子顕微鏡像でコントラストの変化として観察され たものであると考えられる。超低フルーエンスでのレーザ 照射においてレーザ照射部のみアモルファス化する場合 もあることが報告されている66が、今の場合は加工部から の熱伝導の影響で HAZ が広がったものであると考えられ る。



図.2:シリコンへの溝加工時の典型例

繰返し周波数 200 kHz、スキャン速度 10 mm/s に固定 し、照射フルーエンスに対する加工溝幅と HAZ の幅をパ ルス幅 260 fs および 10 ps で比較を行った結果を図.3 に 示す。ここで照射フルーエンスは、ビームの強度プロファ イルを理想的なガウス型と仮定し、溝加工痕の幅と照射パ ワーからクレーター法「⑦を用いて算出した。パルス幅 260 fsの時は、パルス幅10psと比べてアブレーション閾値が 低フルーエンス側に移動し、溝幅も10~20%広く加工さ れていることがわかる。これは、照射フルーエンス F (J/cm²)がパルス幅 τ(s)とピークパワー密度 Io (W/cm²)の 積であることから、同一の照射フルーエンスを比較したと きに 260 fs の方が約 40 倍のピークパワー密度、即ち約 1,600 倍もの高強度光電場にさらされているため、より低 いフルーエンスでアブレーションが始まりパワー密度の 低いレーザの裾野領域でも加工されるためである。また、 熱影響に関しては低フルーエンス領域ではパルス幅の違 いでの大きな差は見られないが、10 J/cm² を超えたあた りから 10 ps の時に熱影響の大幅な増大が見られた。これ は、アブレーション加工に使われる以上の余剰な光エネル ギーが蓄熱される効果はパルス幅が長いときに顕著に表 れることを示している。蓄熱の影響はレーザスポットの重



なり率(オーバーラップ・レート)の方がより大きな影響を 示すと考えられる。オーバーラップ・レートは走査速度と 繰返し周波数の比で決定されるので、スキャン速度を 10 ~100 mm/s に増大させて同様の実験を行ったところ、加 工閾値の変化が見られた他、パルス幅が短くなるにつれて HAZ の幅が減少する傾向が見られることが確かめられた。 これにより超短パルスレーザ加工において非熱加工を実 現するにはパルス幅が短いことは重要であるが、必要以上 にオーバーラップ・レートを上げるとプラズマが発生して アブレーション除去が生じないばかりか蓄熱が促進され ることがわかった。



図.4:ニッケル材の加工溝形状の様子

3.2 ニッケル基合金の加工結果

予備実験としてニッケル板材に対する溝加工時の典型的な 加工痕のレーザ顕微鏡観察結果を図.4 に示す。図中の観察 像は右に行くに従って照射フルーエンスが増大した時の表面 形状を示しており、低フルーエンス領域ではきれいな V 溝が 形成されているがフルーエンスの増大に伴って溝のエッジ部 に盛り上がりが発生し、ついには元の面より高い山状に膨れ 上がってしまう。この原因は、過剰なエネルギーにより高温とな った箇所が溶融するよりも早く大気中の酸素と反応して酸化 が促進されたものであると考えられる。これをより詳細にまとめ たものを図.5 に示す。加工条件は繰返し周波数 200 kHz、パ ルス幅 260 fs、スキャン速度 10 mm/s に固定し、照射パワー を変化させて溝形状の評価を行ったものである。前節と同様 にクレーター法で照射フルーエンスへの換算を試みたが、表 面酸化の影響でビームスポット径算出が困難であったため、 横軸は照射パワーのままで表示してある。加工部の断面プロ ファイル評価のために、幅や高さを次のように定義した。W1 は本来の試料表面位置での溝幅、W2は試料表面から盛り上



がりまで含めた最大開口幅、W3 は加工部近傍の盛り上がり が生じる最大幅、D は本来の試料表面位置からの溝深さ、H は盛り上がりの最大高さである。10mW付近でアブレーション 加工が始まり、照射パワーの増加に伴って溝深さ D と溝幅 W1 が増加していく。その後 200 mW で D が最大となって加 工効率が最も良くなるが、それ以上のパワーを投入しても蓄 熱と酸化の促進に使われて溝ではなく山が形成されていく様 子が分かる。また、HAZの幅W3については照射パワーの増 加に伴って片対数プロットで直線的な関係性が確認できる。 即ち、HAZ の幅は照射パワーに対して指数関数的に増大す ることを表している。試料表面へのレーザパルス照射は10 ps 以下の極短時間であるが、HAZ の評価は十分に熱的平衡に 達してから観察することを考えれば、熱拡散方程式はラプラス 方程式に帰着できるため、空間的な最大到達温度の分布は レーザ照射位置から指数関数的に減少することが影響してい るものと定性的に説明することができる。300 mW 以上で HAZ の幅が一定値に収束することを説明するためには、試料 の熱伝導の他に対流や放射を考慮する必要がある。

次に、ニッケル基合金の加工結果について述べる。ニッケ ル基合金として、Inconel-600, Hastelloy C-276, Super-Invar, Invar-42を準備した。レーザの加工条件として、繰返 し周波数を10,100 kHzの2水準、パルス幅を260 fs,10 ps の2水準、照射パワーを10,20,50,100,200,500,1000 mWの7水準、走査速度を1,2,5,10 mWの4水準を取り、 各条件で溝加工した際の加工形状をレーザ顕微鏡により評 価を行った。Inconel-600 における加工形状評価の結果を 図.6 に示す。繰返し周波数 f (Hz)、走査速度 V (mm/s)、ビ ームスポット径 a (mm)の場合、オーバーラップ・レートは1-V/(f×a)と表されることから、加工点1点に当たるパルス数は(f ×a)/V となる。この量を縦軸に取り、横軸に照射フルーエンス として繰返し周波数、照射パワー、走査速度の加工条件を縮 約して一つの図に表したものである。厳密には、繰返し周波 数 10 kHz と100 kHz の時でプラズマの発生状況などが異な



図.6:Inconel-600 材の加工形状評価結果

るはずであるが、本実験で繰返し周波数の違いによって加工 形状に差異が認められなかったため、これからの議論では便 宜的にこの表示法を採用することとした。加工形状の評価は、 先の図.4 に示したようにきれいな溝形状になる場合を良条件 (○印)、溝のエッジ部に盛り上がりがあるなど溝と山が同時に 生じる場合を境界条件(△印)、レーザ照射部が山になる場合 を不良条件(×印)と判断し、それぞれの加工条件の位置に印



図.7: Inconel-600 材の加工条件①の加工形状



図.8: Inconel-600 材の加工条件②の加工形状

を表示した。また、加工溝の深さを等高線として表示し、境界 領域において谷と山の高さの差がゼロとなる条件のときを境に して、谷が形成されている場合を実線、山が形成されている場 合を破線として表示した。照射フルーエンスが大きいほど、ま た加工点へのパルス数が多いほど試料表面へ与えられる熱 量が多くなるため、パルス幅に関わらず図の右上に行くほど 熱影響が大きく加工不可条件(×印)になっていくことがわかる。 さらに、パルス幅 10 ps のときは×印の領域が広く、等高線も 破線と実線の境界が左下に移動していることから、パルス幅が 長いと同じ加工条件でも熱影響が大きくなることが明瞭に示さ れている。パルス幅260fsのときに溝深さが深くなる加工条件 が、①良条件(パルス数 50,フルーエンス 1.3 J/cm²)と②境界 条件(パルス数 10,フルーエンス 32 J/cm²)に存在する。図.7 に加工条件①における加工形状、図.8 に加工条件②におけ る加工形状評価結果を示す。加工条件①においては、深さ約 4.8µm の均一な溝形状を有し、熱影響部が最も少ない最適



図.9: Hastelloy C-276 材の加工形状評価結果

加工条件であることが分かった。一方、加工条件②において は、深さ約 11.9 µ m とかなり深い溝形状加工が実現されてい るが、溝幅が広く、熱影響による山部の形成と走査方向に不 均一な溝になっていることから良い加工条件とは言えないこと が分かった。パルス幅 10 ps の場合でもほぼ同様の結果であ り、最適加工条件はパルス数 100, フルーエンス 0.64 J/cm²であった。

同様にHastelloy C-276材での結果を図.9に、Super-Invar材の結果を図.10に、Invar-42材の結果を図.11に示 す。これら他のニッケル基合金においても大まかな傾向は類 似しており、図の右上に行くほど熱影響が大きく、パルス幅が 長い方が熱影響は大きいことがわかる。これらの合金における 最適加工条件は、260 fsのときはパルス数 50, フルーエンス 1.3 J/cm²、10 psのときはパルス数 100, フルーエンス 0.64 ~1.3 J/cm²であった。この結果で興味深い点は、合金の種 類に関わらずほぼ同じような加工条件で最適な加工が実現で



図.10: Super-Invar 材の加工形状評価結果

きたことである。一口にニッケル基合金と言っても、耐食性・耐 熱性等に優れるInconel-600やHastelloy C-276と、低熱膨 張性のSuper-InvarやInvar-42では、Ni以外の金属(Crや Mo等)の含有量が大きく異なり、その結果として硬さや弾性係 数などの機械的物性や化学的物性も大きな違いがある。しか しながらこれらの合金は、融点(1350~1450℃)、比熱(430~ 460 J/(kg・℃))、熱伝導率(11.1~14.8 W/(m・K))など熱膨 張率以外の熱的物性が似通っていることから、レーザ加工性 には熱的物性だけでほぼ決定することが考えられる。一方、 パルス幅に関しては260 fsの方がパルス重なり数が少ない条 件で最適となることから、10 psと比べて2~3倍のスピードで加 工できることが明らかとなった。これはフェムト秒レーザを使用 するとピコ秒レーザよりも加工精度が高く加工スピードも向上 できることを示しており、産業応用上有利であると言える結果 である。



図.11: Invar-42 材の加工形状評価結果

4. まとめ

シリコンおよびニッケル基合金に対して超短パルスレ ーザによる微細加工の最適化条件の探索を行った。シリコ ン、ニッケル基合金共にパルス幅 10 ps での加工に比べて 260 fs の加工で熱影響が少ないことがわかった。各種ニッ ケル基合金の加工の結果、材料の熱的性質が近ければ同程 度のレーザ加工性が得られることが分かった。

超短パルスレーザ加工において非熱加工を実現するに はパルス幅が短いことは重要であるが、オーバーラップ・ レートを必要以上に上げないことがアブレーション加工 には有効である。パルス幅 260 fs での加工では、フルー エンス 2 J/cm²以下、パルス数 100 以下で精細な加工が可 能である。これらの結果から、フェムト秒レーザはピコ秒レーザ よりも加工精度が高く加工スピードも向上できると言える。

謝辞

本研究は公益財団法人天田財団平成23年度一般研究開 発助成(AF-2011216)を受けて行われたものです。ここに感謝 の意を表します。

参考文献

- [1] B.N. Chichkov et al., Appl. Phys. A 63, (1996) 109.
- [2] C. Momma et al., Opt. Commun. 129, (1996) 134.
- [3] I. Miyamoto, J. Jpn. Laser Proc. Soc. 20 (1) (2013)
 1-10.
- [4] A. G. Cullis et al., Phys. Rev. Lett. 49, (1982) 219.
- [5] K. Murakami, J. Plasma Fusion Res. 79 (10), (2003) 1035-1042.
- [6] Y. Izawa et al., Appl. Phys. Lett. 90, (2007) 044107.
- [7] M. Fujita and M. Hashida, J. Plasma Fusion Res.81, Suppl. (2005) 195-201.